## Инвариантная самостоятельная работа № 1.9. План СанПиН 2.2.4.3359-16

- І. Общие положения и область применения
- II. Микроклимат на рабочих местах
  - 2.1. Общие положения
  - 2.2. Нормируемые показатели и параметры
  - 2.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров
- III. Шум на рабочих местах
  - 3.1. Общие положения
  - 3.2. Нормируемые показатели и параметры
  - 3.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров
- IV. Вибрация на рабочих местах
  - 4.1. Общие положения
  - 4.2. Нормируемые показатели и параметры
  - 4.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров
- V. Инфразвук на рабочих местах
  - 5.1. Общие положения
  - 5.2. Нормируемые показатели и параметры
  - 5.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров
  - 5.4. Санитарно-эпидемиологические требования к защите от инфразвука
- VI. Воздушный и контактный ультразвук на рабочих местах
  - 6.1. Общие положения
  - 6.2. Нормируемые показатели и параметры
  - 6.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров
  - 6.4. Требования по ограничению неблагоприятного влияния ультразвука на рабочих местах
- VII. Электрические, магнитные, электромагнитные поля на рабочих местах
  - 7.1. Общие положения
  - 7.2. Нормируемые показатели и параметры
  - 7.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров
- VIII. Лазерное излучение на рабочих местах
  - 8.1. Общие положения
  - 8.2. Нормируемые показатели и параметры
  - 8.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров
  - 8.4. Санитарно-эпидемиологические требования к источникам лазерного излучения, требования к персоналу, а также к знакам и надписям
  - IX. Ультрафиолетовое излучение
    - 9.1. Общие положения
    - 9.2. Нормируемые показатели и параметры
    - 9.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров
  - Х. Освещение на рабочих местах
    - 10.1. Общие положения
    - 10.2. Нормируемые показатели и параметры освещенности на рабочем месте
    - 10.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров
- XI. Приложения